



ADAMS & WILKS
ATTORNEYS AND COUNSELORS AT LAW
17 BATTERY PLACE
SUITE 1231
NEW YORK, NEW YORK 10004

BRUCE L. ADAMS
VAN C. WILKS*

JOHN R. BENEFIEL*
FRANCO S. DE LIGUORI^o
TAKESHI NISHIDA

*NOT ADMITTED IN NEW YORK
^oREGISTERED PATENT AGENT

RIGGS T. STEWART
(1924-1993)

TELEPHONE
(212) 809-3700

FACSIMILE
(212) 809-3704

February 3, 2006

COMMISSIONER FOR PATENTS
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Re: Patent Application of Minoru SUDO
Serial No. 10/712,148
Examiner: Long T. Nguyen
Docket No. S004-5152

Filing Date: November 13, 2003
Group Art Unit: 2816

S I R:

The above-identified application was filed claiming the right of priority based on the following foreign application(s).

1. Japanese Patent Appln. No. 2002-330847 filed November 14, 2002

Certified copy(s) are annexed hereto and it is requested that these document(s) be placed in the file and made of record.

Respectfully submitted,

ADAMS & WILKS
Attorneys for Applicant(s)

By: 

Bruce L. Adams
Reg. No. 25,386

MAILING CERTIFICATE

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first-class mail in an envelope addressed to: COMMISSIONER FOR PATENTS, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the date indicated below.

Debra Buonincontri

Name



Signature

February 3, 2006

Date

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2002年11月14日
Date of Application:

出願番号 特願2002-330847
Application Number:

[ST. 10/C]: [JP 2002-330847]

出願人 セイコーインスツルメンツ株式会社
Applicant(s):

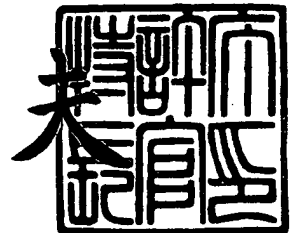
CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

BEST AVAILABLE COPY

2003年10月14日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井 康



【書類名】 特許願

【整理番号】 02000890

【提出日】 平成14年11月14日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G01R 19/165

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 8 番地 セイコーインス
ツルメンツ株式会社内

【氏名】 須藤 稔

【特許出願人】

【識別番号】 000002325

【氏名又は名称】 セイコーインスツルメンツ株式会社

【代表者】 入江 昭夫

【代理人】

【識別番号】 100096378

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂上 正明

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008246

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0103799

【プルーフの要否】 不要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電圧検出回路

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 電池の正極が接続される第 1 の端子と、
前記電池の負極が接続される第 2 の端子と、
前記電池の電圧を分圧する分圧回路と、
基準電圧を発生させる基準電圧回路と、
前記基準電圧回路の出力と前記分圧回路の出力に基づいて信号を出力するコンパレータと、

前記第 1 の端子と前記第 2 の端子の間に接続されており、前記コンパレータの出力信号に基づいて信号を出力する第 1 の出力回路と、

前記第 1 の出力回路の出力信号を出力する出力端子と、

前記第 1 の端子及び前記第 2 の端子の信号に基づいて前記出力端子に信号を出力する第 2 の出力回路と、を有し、

前記第 2 の出力回路は、前記電池の電圧値により出力信号が切り替わることを特徴とする電圧検出回路。

【請求項 2】 前記第 2 の出力回路は、

前記出力端子と前記第 1 の端子または前記第 2 の端子の間に直列に接続されたデプレッション型N-ch MOSトランジスタとデプレッション型P-ch MOSトランジスタとを有し、

前記第 1 端子の電圧に基づいた信号が、前記デプレッション型P-ch MOSトランジスタのゲート電極に入力され、

前記第 2 端子の電圧に基づいた信号が、前記デプレッション型N-ch MOSトランジスタのゲート電極に入力されることを特徴とする請求項 1 に記載の電圧検出回路。

【請求項 3】 前記 1 の出力回路は、

前記第 1 の端子と前記第 2 の端子の間に直列に接続されたエンハンスメント型N-ch MOSトランジスタとエンハンスメント型P-ch MOSトランジスタとを有し、

前記コンパレータの出力に基づいた信号が、前記エンハンスメント型P-ch MO

Sトランジスタおよび前記エンハンスメント型N-ch MOSトランジスタのゲート電極に入力されており、

前記デプレッション型N-ch MOSトランジスタまたは前記デプレッション型P-ch MOSトランジスタのいずれかのしきい値電圧の絶対値が、前記エンハンスメント型N-ch MOSトランジスタまたは前記エンハンスメント型P-ch MOSトランジスタのいずれかのしきい値電圧の絶対値よりも大きいことを特徴とする請求項2に記載の電圧検出回路。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、低電圧で動作する任意の端子の電圧を検出する回路に関する。

【0002】

【従来の技術】

電圧検出回路は、図6の回路ブロック図に示されるような回路が知られていた（例えば、特許文献1 参照。）。即ち、端子11と10に、検出すべき任意の端子と接続する。図6の場合電池1が接続されているので、電池1の電圧を検出する。端子11と10の間には電圧分割抵抗13、14が接続されている。コンパレータ16の入力には、前記電圧分割抵抗の接続点と、基準電圧15が接続されている。コンパレータ16の出力には、インバータ回路17が接続され、出力回路20の出力が出力端子12に接続されている。

出力回路20は、Pチャネル型MOSトランジスタ（以下 P-ch MOS Trと記載する）18とNチャネル型MOSトランジスタ（以下 N-ch MOS Trと記載する）19からなるインバータ回路で構成されている。

【0003】

電圧の検出は電圧分割抵抗13と14の接続点の電圧 V_a と、基準電圧15の電圧 V_b をコンパレータ16が比較して行う。つまり、コンパレータ16が反転する電圧は、 $V_a = V_b$ である。ここで、 V_a は電圧分割抵抗の値によって、電池1の電圧によって変化する。仮に、抵抗13の抵抗値を R_1 、抵抗14の抵抗値を R_2 とし、電池1の電圧を V_1 とすれば、電池1の検出電圧は $V_a = R_2 / (R_1$

+R2)×V1=Vbより、(1)式で与えられる。

【0004】

$$\text{検出電圧} = (R1 + R2) / R2 \times Vb \quad (1)$$

つまり、電池1の電圧が(1)式で示される値よりも高いときは、コンパレータ16の出力はハイ・レベルになり、電池1の電圧が(1)式よりも低いときは、コンパレータ16の出力はロー・レベルになる。コンパレータ16の出力は、インバータ回路17と、インバータを構成する出力回路20をとおって、出力端子12に出力される。すなわち、コンパレータ16の出力が、ハイ・レベルかロー・レベルかによって、電池1の電圧が、検出電圧よりも高いか、低いかを検出する事ができる。

【0005】

一般に、図6に示すようにインバータを構成する出力回路は、その動作電圧以下の電圧では、出力は不定となる。なぜならば、出力回路20を構成するP-ch MOS Tr18とN-ch MOS Tr19は、共に、エンハンスメント型のトランジスタであるため、そのトランジスタのしきい値電圧以上の電圧をトランジスタのゲート・ソース間にはかけないと、トランジスタをONすることができないためである。

【0006】

すなわち、トランジスタのしきい値電圧以下の電圧では、P-ch MOS Tr18とN-ch MOS Tr19は、共に、OFFの状態であるため、出力端子12の電圧は不定となる。

【0007】

図6に図5の従来の電圧検出回路の電池電圧1の電圧V1横軸として変化させたときの出力端子12の電圧V12を縦軸に示す。検出電圧をさかいにして、出力端子12の電圧は、LレベルとHレベルに分れる。図6のAの領域では、本来検出電圧よりも低い電池電圧なので出力端子12の出力は、低い電圧レベル（以下 Lレベルと記載する）でなくてはならないが、しきい値電圧以下のため、図5のN-ch MOS Tr19はONすることができず、Lレベルを出力することができない。

【0008】

すなわち、電圧検出回路が任意のシステムのリセット信号に使用される時、検

出電圧が低い場合、図6のAの領域を電圧検出回路がHを出力しているものとシステム側が判断し、誤動作する可能性がある。

【0009】

【特許文献1】

特開平1-245165（第1-3頁、第2図）

【0010】

【発明が解決しようとする課題】

従来の電圧検出回路では、動作電圧以下になると、前記電圧検出回路の出力電圧が不定となり、正確な電圧検出出力ができないという課題があった。

【0011】

そこで、この発明の目的は従来のこのような課題を解決するために、電圧検出回路の動作電圧以下でも正確な電圧検出出力をすることを目的としている。

【0012】

【発明の実施の形態】

上記問題点を解決するために、この発明では電圧検出回路の出力端子にデプレッション型MOS トランジスタを付加し、電圧検出回路が動作電圧以下であっても、正確に電圧検出出力ができるようにした。

【0013】

本願発明にかかる電圧検出回路は、電池の正極が接続される第1の端子と、前記電池の負極が接続される第2の端子と、前記電池の電圧を分圧する分圧回路と

、
基準電圧を発生させる基準電圧回路と、前記基準電圧回路の出力と前記分圧回路の出力に基づいて信号を出力するコンパレータと、を有する。さらに、前記第1の端子と前記第2の端子の間に接続されており、前記コンパレータの出力信号に基づいて信号を出力する第1の出力回路と、前記第1の出力回路の出力信号を出力する出力端子と、前記第1の端子及び前記第2の端子の信号に基づいて前記出力端子に信号を出力する第2の出力回路と、を有する。そして、前記第2の出力回路は、前記電池の電圧値により出力信号が切り替わることを特徴とする。

【0014】

また、本願発明にかかる電圧検出回路の前記第2の出力回路は、前記出力端子と前記第1の端子または前記第2の端子の間に直列に接続されたデプレッション型N-ch MOSトランジスタとデプレッション型P-ch MOSトランジスタとを有する。さらに、前記第1端子の電圧に基づいた信号が、前記デプレッション型P-ch MOSトランジスタのゲート電極に入力され、前記第2端子の電圧に基づいた信号が、前記デプレッション型N-ch MOSトランジスタのゲート電極に入力されることを特徴とする。

【0015】

また、本願発明にかかる電圧検出回路の前記1の出力回路は、前記第1の端子と前記第2の端子の間に直列に接続されたエンハンスメント型N-ch MOSトランジスタとエンハンスメント型P-ch MOSトランジスタとを有する。さらに、前記コンパレータの出力に基づいた信号が、前記エンハンスメント型P-ch MOSトランジスタおよび前記エンハンスメント型N-ch MOSトランジスタのゲート電極に入力されている。さらに、前記デプレッション型N-ch MOSトランジスタまたは前記デプレッション型P-ch MOSトランジスタのいずれかのしきい値電圧の絶対値が、前記エンハンスメント型N-ch MOSトランジスタまたは前記エンハンスメント型P-ch MOSトランジスタのいずれかのしきい値電圧の絶対値よりも大きいことを特徴とする。

【0016】

【実施例】

以下に、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。図1は、本発明の第一の実施例を示す電圧検出回路図である。図1と図6との相違は、出力端子12に、デプレッション型N-ch MOS Tr21とデプレッション型P-ch MOS Tr22が接続されている点である。基本的な電圧検出動作は従来と同様である。

【0017】

電池1の電圧V1がエンハンスメント型MOS Trの18、19のしきい値電圧よりも低いときにデプレッション型N-ch MOS Tr21とデプレッション型P-ch MOS Tr22は、ともに、ONするので、出力端子12の電圧はLレベルになる。

【0018】

ここで、デプレッション型P-ch MOS Tr22のしきい値電圧の絶対値を、エンハンスメント型N-ch MOS Trの19のしきい値電圧の絶対値と同じか、若干大きい値にすることで、デプレッション型P-ch MOS Tr22がOFFする電池V1の電圧の前に、エンハンスメント型N-ch MOS Trの19がONすることができるので、出力端子12の電圧レベルはLを保持することができる。

【0019】

さらに、電池1の電圧V1を上げると、やがて、デプレッションデプレッション型P-ch MOS Tr22は、OFFするため、デプレッション型N-ch MOS Tr21とデプレッション型P-ch MOS Tr22で出力端子12をLに下げるパスが、ハイ・インピーダンスとなり、機能しなくなる。この状態では、従来の電圧検出回路と同等になる。

【0020】

さらに、電池電圧1の電圧V1の電圧を上げると、やがて電圧検出回路の検出電圧になり、その電圧で出力端子12の電圧がLレベルからHレベルへ切り替わる。

【0021】

Hレベルへ変化したあとは、デプレッション型N-ch MOS Tr21がOFFするので、従来の電圧検出回路と同等になる。

【0022】

図2に本発明の電圧検出回路の電池電圧1の電圧V1を横軸として変化させたときの出力端子12の電圧V12を縦軸に示す。図2の領域Bでは、デプレッション型N-ch MOS Tr21とデプレッション型P-ch MOS Tr22が共にONしているので、出力端子12の電圧は、Lレベルのままとなる。

【0023】

すなわち、本発明によれば、電圧検出回路の消費電流を増加させることなく低電圧時の電圧検出回路の不定領域（不確定出力領域）を排除し、かつ、電圧が高いときには、従来の電圧検出回路と同等の動作をする。

【0024】

図3は、本発明の第二の実施例を示す電圧検出回路である。図1との相違は、インバータ回路17が削除され、コンパレータ16の出力が出力回路20の入力

に接続されていることと、デプレッション型N-ch MOS Tr 2 1とデプレッション型P-ch MOS Tr 2 2の直列に接続されたものが出力端子1 2と端子1 1の間、すなわち、電池1のプラス側に接続されている点である。

【0025】

さらに図3では、インバータ17がないので、図1の場合と比べて、出力端子1 2のLレベルとHレベルが電池1の電圧に対して反転する。すなわち、検出電圧以下では、出力端子1 2はHレベルとなり、検出電圧以上では、Lレベルとなる。

【0026】

電池1の電圧V1がエンハンスメント型MOS Trの1 8、1 9のしきい値電圧よりも低いときにデプレッション型N-ch MOS Tr 2 1とデプレッション型P-ch MOS Tr 2 2は、ともに、ONするので、出力端子1 2の電圧はHレベルになる。

【0027】

ここで、デプレッション型N-ch MOS Tr 2 1のしきい値電圧の絶対値を、エンハンスメント型P-ch MOS Trの1 8のしきい値電圧の絶対値と同じか、若干大きい値にすることで、デプレッション型N-ch MOS Tr 2 1がOFFする電池V1の電圧の前に、エンハンスメント型P-ch MOS Trの1 8がONすることができるので、出力端子1 2の電圧レベルはHを保持することができる。

【0028】

さらに、電池1の電圧V1を上げると、やがて、デプレッション型N-ch MOS Tr 2 1は、OFFするため、デプレッション型N-ch MOS Tr 2 1とデプレッション型P-ch MOS Tr 2 2で出力端子1 2をHに上げるパスが、ハイ・インピーダンスとなり、機能しなくなる。この状態では、従来の電圧検出回路と同等になる。

【0029】

さらに、電池1の電圧V1の電圧を上げると、やがて電圧検出回路の検出電圧になり、その電圧で出力端子1 2の電圧がHレベルからLレベルへ切り替わる。

【0030】

Lレベルへ変化したあとは、デプレッション型P-ch MOS Tr 2 2がOFFするので、従来の電圧検出回路と同等になる。

【0031】

図4に本発明の電圧検出回路の電池電圧1の電圧V1横軸として変化させたときの出力端子12の電圧V12を縦軸に示す。図4の領域Bでは、デプレッション型N-ch MOS Tr21とデプレッション型P-ch MOS Tr22が共にONしているので、出力端子12の電圧は、Hレベルのままとなる。

【0032】

すなわち、本発明によれば、電圧検出回路の消費電流を増加させることなく低電圧時の電圧検出回路の不定領域を排除し、かつ、電圧が高いときには、従来の電圧検出回路と同等の動作をする。

【0033】

図5は、本発明の第三の実施例を示す電圧検出回路図である。図1と図5との相違は、デプレッション型N-ch MOS Tr31とデプレッション型P-ch MOS Tr32が、コンパレータ16の出力に接続されている点である。

【0034】

電池1の電圧が低く、コンパレータ16の動作電圧以下では、コンパレータ16の出力が、必ずしも正確な値となる保証はない。仮に、電池1の電圧が低く、本来は、コンパレータ16の出力はLレベルでなくてはならないときに、Hレベルを出力していたとすると、その出力を受けて、インバータ回路17は、Lレベルを出力し出力回路20はHレベルを出力しようとする。すなわち、エンハンスメント型P-ch MOSトランジスタ18がONする。

【0035】

しかし、出力端子12には、デプレッション型N-ch MOS Tr21とデプレッション型P-ch MOS Tr22が接続されているため、出力端子12をLレベルに下げる働きがあり、エンハンスメント型P-ch MOSトランジスタ18とデプレッション型N-ch MOS Tr21とデプレッション型P-ch MOS Tr22で、端子11と10の間に導通するパスが発生し、無効電流が流れる。端子12の出力電圧も、エンハンスメント型P-ch MOSトランジスタ18のON抵抗とデプレッション型N-ch MOS Tr21のON抵抗とデプレッション型P-ch MOS Tr22のON抵抗によって決定されるため、Lレベルを保持できなくなる。その対策として、デプレッ

ション型N-ch MOS Tr 3 1 とデプレッション型P-ch MOS Tr 3 2 をコンパレータ 1 6 の出力に挿入することで、コンパレータ 1 6 の動作電圧以下の時に、コンパレータ 1 6 の出力をLレベルに確定することで、電池 1 の電圧が低い時の出力端子 1 2 を確実にLレベルにすることができる。

【 0 0 3 6 】

以上説明したように、本発明によれば電圧検出回路の低電圧時の不定領域をなくすることができる。

【 0 0 3 7 】

【発明の効果】

本発明の電圧検出回路は、消費電流を増加させることなく、低電圧時の不定領域をなくしたことで、あやまった電圧検出信号（例えば、システムへのリセット信号）での誤動作を防止することができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第一の実施例の電圧検出回路図

【図 2】

本発明の第一の実勢例の電圧検出回路の動作説明図

【図 3】

本発明の第二の実施例の電圧検出回路図

【図 4】

本発明の第二の実施例の電圧検出回路の動作説明図

【図 5】

本発明の第三の実施例の電圧検出回路図

【図 6】

従来の電圧検出回路図

【図 7】

従来の電圧検出回路の動作説明図

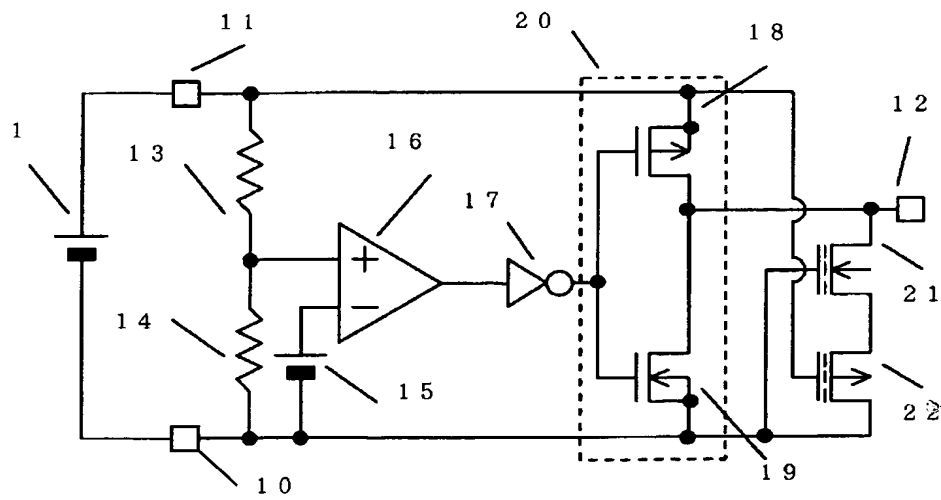
【符号の説明】

1 電池

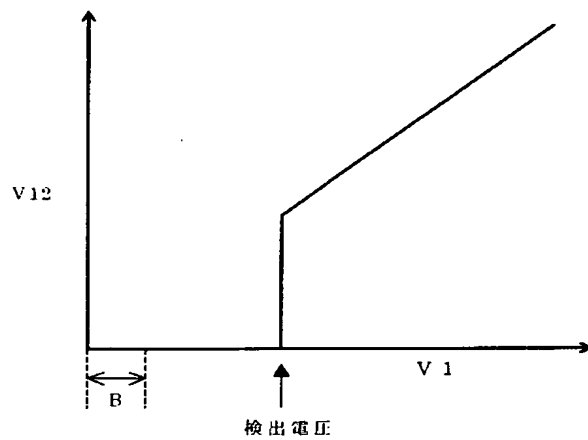
- 1 3、1 4 抵抗
- 1 5 基準電圧回路
- 1 6 コンパレータ
- 1 7 インバータ
- 2 0 出力回路
- 2 1 デプレッション型N-ch MOSトランジスタ
- 2 2 デプレッション型P-ch MOSトランジスタ

【書類名】 図面

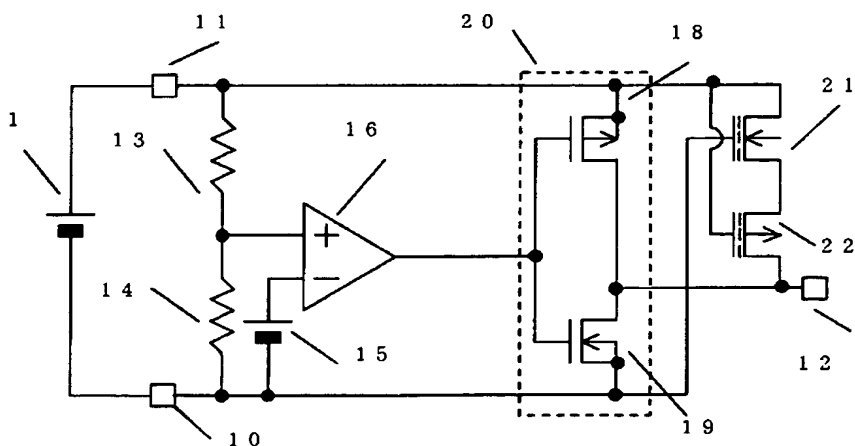
【図 1】



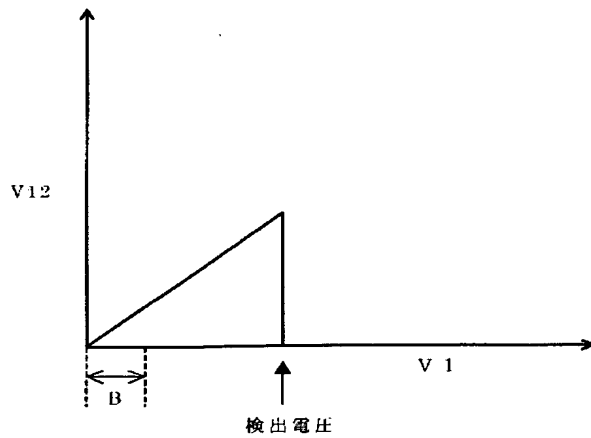
【図 2】



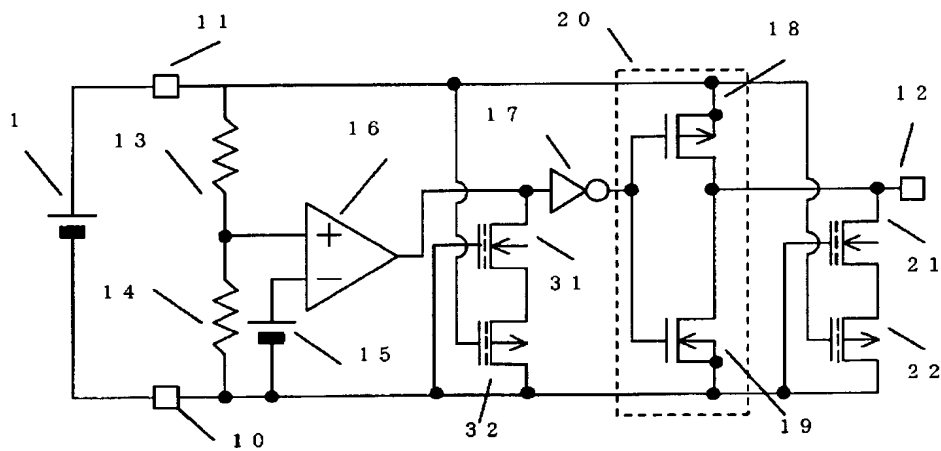
【図 3】



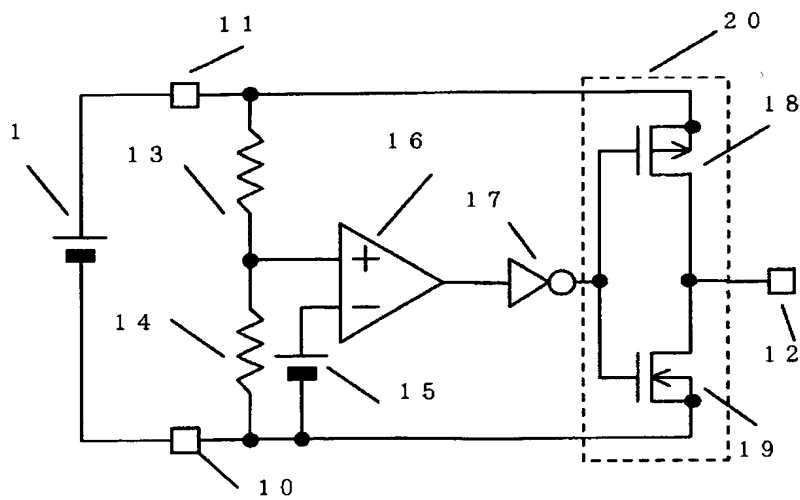
【図 4】



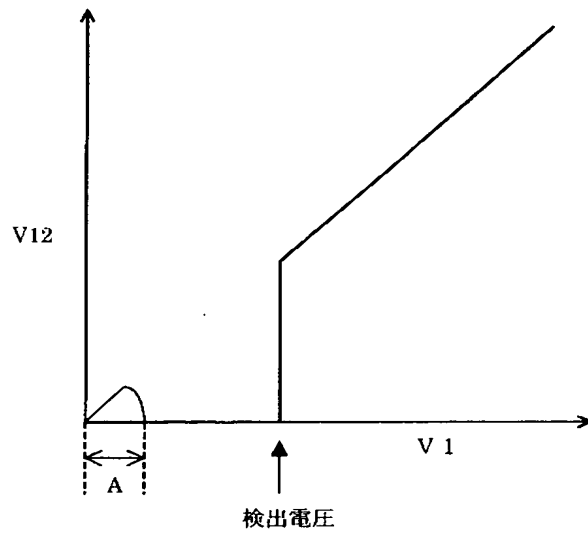
【図 5】



【図 6】



【図 7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電池電圧を検出する際に、電池の電圧が低いときに電圧検出回路の不定となり誤った出力を出すという課題があった。

【解決手段】 電圧検出回路の出力 1 2 に、デプレッション型トランジスタ 2 1、2 2 を接続することで、電池 1 の電圧が低い時に電圧検出回路の出力が不定となるのを防ぐ。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 2 - 3 3 0 8 4 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 3 2 5]

1. 変更年月日

1 9 9 7 年 7 月 2 3 日

[変更理由]

名称変更

住 所

千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 8 番地

氏 名

セイコーインスツルメンツ株式会社